СООБЩЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

OKMX THEPTMI

SHACLYAC

344 la

Дубна

1-61

P13 - 5404

116/1-71

Л.Б. Голованов, В.Д. Рябцов, Е.А. Силаев, А.П. Цвинев

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА С НАПОЛНЕНИЕМ ЖИДКИМ И ТВЕРДЫМ АРГОНОМ

P13 - 5404

١

Л.Б. Голованов, В.Д. Рябцов, Е.А. Силаев,

А.П. Цвинев

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА С НАПОЛНЕНИЕМ ЖИДКИМ И ТВЕРДЫМ АРГОНОМ

ФОЪСАЛИСНИЦА ИНСТИНУТ БЛЕРНЫХ ИНСИСЛОВНИЙ БЛЕГЛИКОТЕКА В 1948 г. Хатчинсон ^{/1/} впервые обнаружил, что в жидком и твердом аргоне электроны ионизации остаются свободными и их можно собирать примерно с той же скоростью, что и в газе. Счетчики на основе жидкого аргона уже применялись для спектрометрических измерений короткопробежных частиц. Достижения в технике и электронике позволяют поставить вопрос о применении конденсированных благородных газов для детектирования частиц высоких энергий /2/.

Для изучения ионизационных процессов в жидком и твердом Аг была изготовлена плоскопараллельная ионизационная камера (рис. 1). Основными элементами ионизационной камеры являются высоковольтный электрод (12) диаметром 120 мм, собирающий электрод-коллектор (8) диаметром 30 мм и охранный электрод (9). Электроды размещены в герметическом цилиндрическом сосуде (3), имеющем съемную крышку (2), которая уплотняется с помощью лавсановой прокладки (10). Изоляторы (13,4) выполнены из органического стекла. Для фиксации зазора нижний изолятор поджимается тремя пружинами (5). Заполнение камеры аргоном происходит через трубку (1). Охранное кольцо и корпус камеры соединены между собой шинкой (11) и заземлены. Вывод сигнала из камеры осуществляется через вакуумный металло-стеклянный электроввод (7). Межэлектродное расстояние можно изменять в пределах от 1,5 до 11 мм.

Таким образом, рабочим объемом камеры является цилиндр диаметром 30 мм и высотой от 1,5 до 11 мм.

Камера помещалась в криостат с жидким азотом. Давление в криостате при конденсации и работе с жидким Ar составляло 22,2атм. Получение твердого Ar проводилось путем постепенного понижения давления в криостате до 1 атм при одновременном пополнении камеры аргоном.

В экспериментах использовался "аргон особой чистоты", который дополнительно очищался от электроотрицательных примесей. Для очистки применялась медная и кальциевая стружка, нагретая до 400-500°. В опытах без дополнительной очистки импульсы электронной проводимости не наблюдались, так как, вероятно, электроотрицательные примеси поглощали электроны ионизации.

Камера испытывалась в пучке *п*-мезонов синхрофазотрона ЛВЭ ОИЯИ. Для измерений использовалась спектрометрическая аппаратура, состоящая из зарядочувствительного предусилителя, линейного импульсного усилителя, экспандера и амплитудного анализатора ^{/3/}.

Анализатор запускался от схемы совпадений, на вход которой поступали сигналы от телескопа из сцинтилляционных счетчиков. Телескоп выделял в рабочем объеме камеры участки шириной 10 мм, длиной 30 мм и высотой 2 мм в плоскостях, параллельных коллектору, и на любом от него расстоянии. Таким образом, анализировались только те импульсы ионизации, которые были вызваны π -мезонами, имевшими одинаковый пробег в рабочем объеме и прошедшими на одном расстоянии от коллектора.

По спектрам амплитуд импульсов определялись наиболее вероятные значения ионизационных потерь $\epsilon_{\rm вер}$ *п*-мезонами.

На рис. 2 показана зависимость $\epsilon_{\text{вер}}$ от места прохождения частиц относительно коллектора при межэлектродном расстоянии D == 10 мм и напряженности поля E = 19 кв/см (в случае жидкого Ar). Видно, что величина $\epsilon_{\text{вер}}$, а значит и собираемый заряд, линейно зависит от расстояния между траекторией частицы и коллектором, то есть имеет место геометрический эффект, как и в газовых электронных камерах, где формирование сигнала определяется движением только электронов /4/. В случае твердого Ar наблюдается точно такая же линейная зависимость (рис. 3).

Зависимость є вер от напряженности поля для твердого Ar представлена на рис. 4. Зазор между электродами составлял D = =7,5 мм, телескоп счетчиков выделял π -мезоны в плоскости на расстоянии $\vec{d} = 5,5$ мм от коллектора. Видно, что є вер растет с увеличением поля и при E = 16 кв/см наблюдается выход на плато. Интересно сравнить полученные экспериментально эначения $\epsilon_{\text{вер}}$ с расчетными. Для твердого Ar расчет по формуле Ландау-Симона^{/5/} дает величину наиболее вероятных ионизационных потерь π^- -мезонами с Pc = 4,3 Гэв в слое 4,89 г/см²: $\epsilon_{\text{вер}}$ (расчет) = 7,15 Мэв. Средний потенциал ионизации Ar был вычислен по эмпирической формуле /6/:

 $I = Z (9.76 + 58.8 Z^{-1.19})$ эв.

Получено значение I_{AR} = 209,6 эв. Поправка на эффект плотности была рассчитана по формуле Стернхеймера ^{/7/} для средних энергий и оказалась равной:

Таким образом, с учетом эффекта плотности имеем: є _{вер} (расчет) = = 6,17 Мэв. Экспериментально получено (две последние точки на плато):

$$\epsilon_{\text{вер}}(\Im KC\Pi) = 4,3 \pm 0,3$$
 Мэв.

Если учесть, что телескоп счетчиков выделял частицы, которые проходили на расстоянии $\overline{d} = 5,5$ мм от коллектора (т.е. внести поправку на геометрический эффект), то оказывается, что фактически была измерена величина

Это согласуется в пределах экспериментальных ошибок с расчетным эначением. Отсюда можно заключить, что в твердом Ar был получен 100%-ный сбор электронов ионизации.

В случае жидкого Ar плато по напряжению достигнуто не было (рис. 5), так как, очевидно, для этого необходимы большие поля. Наибольшее значение є вер = 4,3 Мэв (с учетом геометрического эффекта) было получено при напряженности поля 19 кв/см, это соответствует ≡ 80%-ному сбору электронов.

Спектры ионизационных потерь имеют характерную форму кривой Ландау. Один из таких спектров показан на рис. 6.

Были проведены также измерения с *а*-источником ²⁴⁴Сm, который был нанесен на высоковольтный электрод над коллектором и поворотом высоковольтного электрода мог выводиться из рабочего объема камеры. Колонковая рекомбинация на плотном следе *а*-частицы не позволяла получить полного сбора электронов^{/8/}. Амплитуда импульсов ионизации в жидком Ar достигала только ²⁵ 20% величины, соответствующей полной энергии *а*-частиц (5,8 Мэв) при напряженности поля E = 70 кв/см. В твердом Ar при E = 50 кв/см был получен ²⁵ 26%-ный сбор электронов ионизации, при этом наблюдалась быстрая поляризация (это явление отмечалось также в работе ^{/1/}). В отсутствие *а*-источника импульсов электронной проводимости не было.

Известно, что Хатчинсон /1/ наблюдал электронное умножение в твердом Ar порядка 10. Были попытки объяснить этот эффект уменьшением средней энергии на образование пары ионов до 2-3 эв. Нами никакого электронного умножения в твердом Ar замечено не было.

Его и трудно ожидать, так как Ar в твердом состоянии - это молекулярный кристалл, образование которого обеспечивают слабые силы Ван-дер-Ваальса ^{/9/}. Физические свойства кристаллов с чисто вандер-ваальсовыми силами известны: они изоляторы. Причем перекрывание электронных состояний столь мало, что энергетический интервал между уровнями валентной зоны и зоны проводимости - того же порядка, что и расстояния между соответствующими атомными уровнями. Действительно, измерения по оптическому поглощению показывают, что ширина запрещенной зоны около 13 эв при ширине зоны проводимости около 4 эв /10/.

Авторы благодарны Ю.Т. Борзунову, И.А. Голутвину, А.Г. Зельдовичу, В.П. Пугачевичу, В.А. Свиридову, В.С. Ставинскому за помощь в работе. Литература

1. G. Hutchinson, Nature, <u>162</u>, 610 (1948).

2. Luis W. Alvarez. The use of Liquid Noble Gases in Particle Detectors...

L.R.L. Group A, Physics Note, 672, Nov. 26, 1968.

3. В.Д. Рябцов, Е.А. Силлев. Сообщение ОИЯИ, Р13-5402, Дубна, 1970.

- 4. А.Б. Джиллеспи. Сигнал, шум и разрешающая способность усилителей. Атомиздат, 1964.
- 5. Б. Росси. Частицы больших энергий. М., ГИТТЛ, 1955.

6. R.M. Sternheimer. Phys.Rev., 145, 247 (1966).

7. R.M. Sternheimer. Phys.Rev., <u>103</u>, 511 (1956).

8. N. Davidson, A.E. Larsh. Phys.Rev., 77, 706 (1950).

9. Ч. Уэрт, Т. Томсон. Физика твердого тела. М., Мир, 1969.

10. G. Baldini, Phys.Rev., 128, 1562 (1962).

Рукопись поступила в издательский отдел 14 октября 1970 года.



Рис. 1. Ионизационная камера с наполнением жидким и твердым Аг.



Рис. 2. Жидкий аргон. Зависимость є _{вер} от места прохождения частиц относительно коллектора.



Рис. 3. Твердый аргон. Зависимость с вер. от места прохождения частии относительно коллектора.

9







